

High-Current Clip Flat Pin

HKF-617 06308 080 A 10002

Artículo HKF-617-0007



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

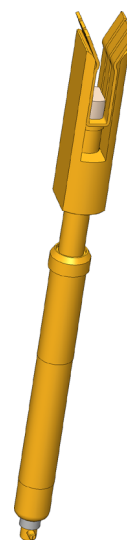
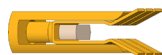
ingun[®]

Partner for Future Technology

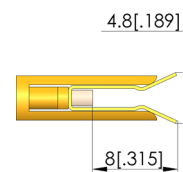
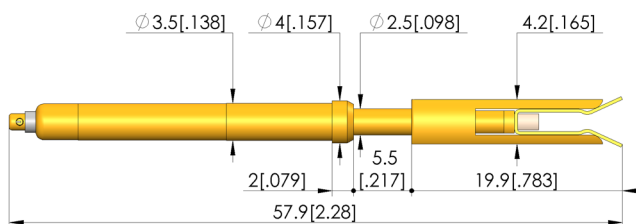
- Contacto sin rayones de las lengüetas enchufables planas de construcción compacta
- En el proceso de contacto, las laminillas de contacto se presionan contra el conector plano, pero sin rayarlo.
- Capacidad de corriente de hasta un máximo de 40 A según la variante

INGUN SELECTION

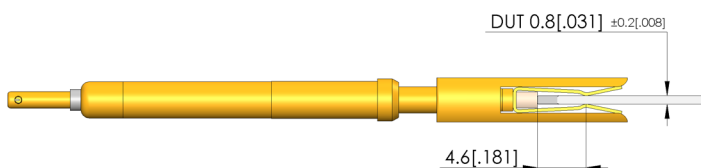
PATENT PENDING
UTILITY MODEL



1:1



Example of contact at working stroke



Datos generales

Grupo de productos:	Bornes para alto voltaje (planos, circulares)
Subgrupo de productos:	Bornes para alto voltaje (planos, circulares)
Serie:	HKF-617
Rejilla:	6,5 mm
Contacto de:	Contacto macho plano
Magnético:	Sí
Modo de montaje:	Bayoneta
Sistema de cambio rápido:	Sí
Altura de montaje ajustable:	No
Con sistema antigiro:	Sí
Casquillo de contacto compatible:	KS-617
Temperatura mín.:	-100 °C
Temperatura máx.:	150 °C
Conforme RoHS:	Sí

Datos sobre el tipo de cabeza

Forma del cabezal:	00-1 Abertura ranurada
Diámetro de cabeza:	6 mm
Tipo de cabeza superficie:	A Oro
Tipo de cabeza material:	6 Bronce

Datos eléctricos

Capacidad de corriente / corriente nominal:	40 A
Resistencia (Ri) típica:	10 mOhm

TEST PROBES DE ALTA CORRIENTE

High-Current Clip Flat Pin HKF-617 06308 080 A 10002

Artículo HKF-617-0007



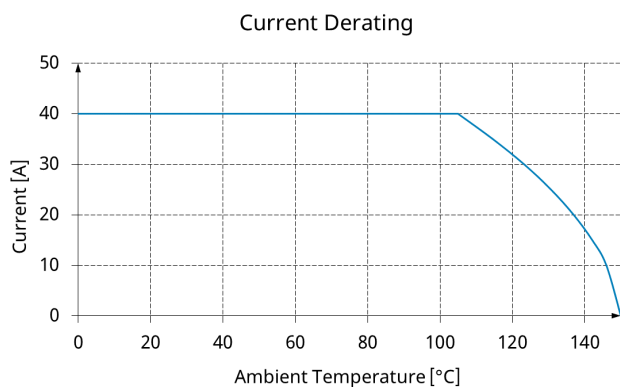
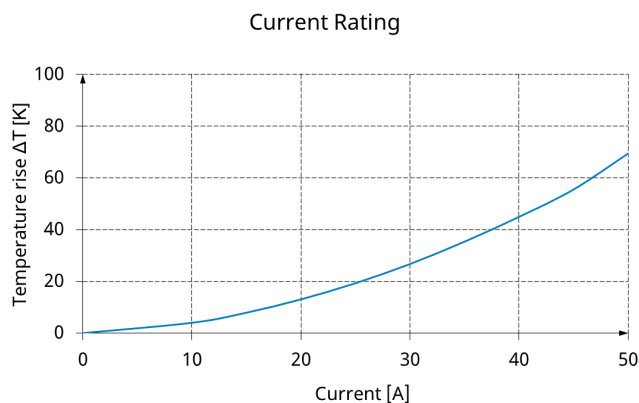
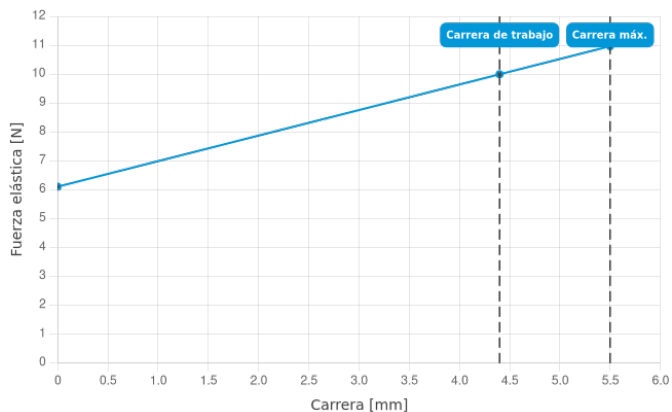
DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology

Datos mecánicos

Longitud total:	57,9 mm
Diámetro de casquillo del perno:	3,5 mm
Carrera máxima:	5,5 mm
Precarga de muelle:	6,11 N
Medida E / dimensión del cuello:	02
Fuerza de resorte durante la carrera de trabajo:	10 N
Carrera de trabajo recomendada:	4,4 mm



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 05/26_ES

Más información sobre el tema
Test probes de alta corriente



ingun.com